УДК 621.315.592

Расчеты из первых принципов дисперсии фононов в ZnGa₂Se₄

© З.А. Джахангирли^{+*}, Т.Г. Керимова⁺, Н.А. Абдуллаев^{+*}

 ⁺ Институт физики им. Г.М. Абдуллаева Национальной академии наук Азербайджана, Az-1143 Баку, Азербайджан
 * Азербайджанский технический университет, Az-1073 Баку, Азербайджан
 E-mail: cahanzakir@yahoo.com, abnadir@mail.ru

(Получена 8 июня 2015 г. Принята к печати 10 июня 2015 г.)

На основе теории функционала плотности проведены расчеты плотности фононных состояний, дисперсия фононов, получена температурная зависимость теплоемкости ZnGa₂Se₄ в интервале 5–400 К. Рассчитанные частоты и симметрии фононных мод в центре зоны Бриллюэна хорошо согласуются с экспериментальными данными, полученными из комбинационного рассеяния света и инфракрасных спектров.

1. Введение

Соединения $A^{II}B_2^{III}C_4^{VI}$ (A — Zn, Cd; B — In, Ga; С — S, Se, Te), кристаллизующиеся в пространственной группе S_4^2 , привлекают внимание исследователей в связи с возможностью использования их в полупроводниковом приборостроении. Для этих соединений характерны двулучепреломление, значительные величины коэффициента нелинейной восприимчивости, высокая фоточувствительность, яркая фотолюминесценция, что в сочетании с большой шириной запрещенной зоны (2.4-4.5 эВ) выдвигает эти соединения в ряд перспективных материалов для создания на их основе оптоэлектронных нелинейных преобразователей и устройств [1,2]. Поэтому исследование физических свойств этих соединений является важной задачей. Особое место занимают исследования электронных и фононных состояний, как экспериментально, так и теоретически. Знание фононных спектров, их зависимость от температуры, давления и других внешних факторов важны при объяснении механизмов теплоемкости, теплового расширения, теплопроводности, поглощения звука и др. [3]. Совместные теоретические и экспериментальные исследования фононных спектров, динамики решетки позволяют получить информацию о частотах фононов в центре зоны Бриллюэна и константах межатомных связей, о фонон-фононном, фонон-электронном взаимодействиях и др.

Оптические фононы в ZnGa₂Se₄ исследованы в работах [4–6] методом инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света. В [6] частоты оптических фононов идентифицированы по типам симметрии и с использованием симметризованных смещений атомов в элементарной ячейке установлено, какие частоты ответственны за соответствующие смещения атомов в элементарной ячейке.

В настоящей работе представлены результаты расчета из первых принципов плотности фононных состояний и дисперсии фононов в высокосимметричных точках и линиях зоны Бриллюэна, а также температурной зависимости теплоемкости для соединения ZnGa₂Se₄.

2. Кристаллическая структура и метод расчета

На рис. 1 представлена кристаллическая решетка ZnGa₂Se₄. Это соединение является кристаллохимическим аналогом соединений, кристаллизующихся в структуре сфалерита (T_d) и халькопирита (D_{2d}^{12}) . В кристаллической решетке каждый атом катиона окружен четырьмя атомами аниона. Из рентгенографических исследований определены параметры кристаллической решетки. Параметры кристаллической решетки и длины межатомных связей в ZnGa₂Se₄, вычисленные по [7], приведены в табл. 1. В соединениях $A^{II}B_2^{III}C_4^{VI}$ (пространственная группа S₄²) реализуется ионно-ковалентный тип химической связи. В соединении ZnGa₂Se₄, так же как в изоструктурных CdGa₂S₄ [8] и CdGa₂Se₄ [9], силовая константа межатомной связи f(A-C) значительно превышает значение силовой константы межатомной связи f(B-C) [10].

В элементарной ячейке $ZnGa_2Se_4$ имеется 7 атомов. Координаты атомов следующие: Zn(0, 0, 0),



Рис. 1. Кристаллическая решетка ZnGa₂Se₄.

Таб	лица	1.	Значения	парамет	ров	решетки	И	длин	межат	ом-
ных связей в ZnGa ₂ Se ₄										
		1	-						-	

a, Å	$c, \mathrm{\AA}$	c/a	Zn–Se, Å	Ga–Se, Å
5.48	10.98	2.00	2.37	2.37

Ga₁ (1/2, 1/2, 0)*a*, Ga₂ (0, 1/2, $\eta/2$)*a*, Se₁ (*x*, *y*, *z* η)*a*, Se₂ (1-*x*, 1-*y*, *z* η)*a*, Se₃ (1/2+*x*, 1/2-*y*, (1/2-*z*) η)*a*, Se₄ (1/2 - *x*, 1/2 + *y*, (1/2 - *z*) η)*a*. Здесь $\eta = c/a$, *c* и *a* — параметры кристаллической решетки.

Вычисления проводились методом функционала плотности в приближении линейного отклика с использованием псевдопотенциалов и разложения волновых функций по плоским волнам с помощью пакета программ ABINIT [11]. Этот метод ранее был использован одним из авторов для расчета фононного спектра β -GaS [12] и GaSe [13]. Обменно-корреляционное взаимодействие описывалось в приближении локальной плотности по схеме [14]. В качестве псевдопотенциалов использовались сохраняющие нормы псевдопотенциалы Хартвигсена-Гоэдеккера-Хаттера (HGH) [15]. В разложении волновой функции были учтены плоские волны с энергией до 80 Ry, которые обеспечивают хорошую сходимость полной энергии. Интегрирование по зоне Бриллюэна осуществлено разбиением 4 × 4 × 4 согласно схеме Монкхорста-Пака [16]. Параметры решетки и равновесные положения атомов в элементарной ячейке находились из условия минимизации сил Геллмана-Фейнмана, действующих на атомы. Процесс минимизации осуществлялся до тех пор, пока модули сил не оказывались меньше 10^{-7} Хартри/Бор.

Динамика решетки рассчитана по DFPT (Density Functional Perturbation Theory) [17–19].

3. Дисперсия и плотность фононных состояний

Как отмечалось выше, в элементарной ячейке ZnGa₂Se₄ имеется 7 атомов, соответственно колебательный спектр состоит из 21 колебательной моды и описывается следующими неприводимыми представлениями:

$$\Gamma = 3A(\mathbf{RS}) + 6B(\mathbf{IR}, \mathbf{RS}) + 6E(\mathbf{IR}, \mathbf{RS}).$$
(1)

В спектрах комбинационного рассеяния (RS) разрешены 3 моды симметрии A, а 5 мод симметрии B и 5 мод симметрии E разрешены как в спектрах инфракрасного поглощения (IR), так и спектрах комбинационного рассеяния света. Одна мода симметрии B и одна двукратно вырожденная мода E являются акустическими. Оптические фононы симметрии B связаны со смещениями атомов вдоль тетрагональной оси c, а колебания симметрии E связаны со смещениями атомов в плоскости xy перпендикулярно тетрагональной оси c.

На рис. 2 представлена дисперсия фононов в зоне Бриллюэна (*a*) и спектр плотности фононных состояний (*b*) в ZnGa₂Se₄. Из рис. 2, *b* видно, что спектр фононных состояний состоит из трех областей: областей $50-140, 220-280 \text{ см}^{-1}$ с высокой плотностью состояний и области $150-220 \text{ см}^{-1}$ с относительно малой плотностью состояний. Из рис. 2, *a* также видно, что оптические фононы в направлении $\Gamma - Z$ (вдоль тетрагональной оси *c*) обладают слабой дисперсией, что свидетельствует о слабом фонон-фононном взаимодействии вдоль кристаллографической оси *c*.

Несколько другая картина имеет место в направлении X - P - N. В этой области наблюдается пересечение акустических ветвей с низкочастотными оптическими модами. Последнее является признаком значительного фонон-фононного взаимодействия.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в плоскости xy фонон-фононное взаимодействие более значительно, чем вдоль тетрагональной оси c. Данные работы [20] по коэффициентам теплового расширения α монокристаллов ZnGa₂Se₄ подтверждают вышесказанное: $\alpha_a > \alpha_c$.

В табл. 2 приведены экспериментально наблюдаемые в спектрах инфракрасного отражения [5] и комбинационного рассеяния [6], а также теоретически вычисленные частоты оптических фононов в ZnGa₂Se₄. Как видно,

Таблица 2. Частоты оптических фононов в ZnGa₂Se₄

Симметрия	ω , см $^{-1}$					
Chimilerphia	IR [5]	RS [6]	Расчет			
B_1 (LO)	278	274	280			
B_2 (LO)	246		240			
B_3 (LO)	200	203.3	200			
B_4 (LO)	136	132	130			
B_5 (LO)	81	84.2	90			
B_1 (TO)	255	267	260			
B_2 (TO)	230	229.3	230			
B_3 (TO)	192	192.2	190			
B_4 (TO)	126	132	130			
B_5 (TO)	79	80.5				
E_1 (LO)	275	273.4	270			
E_2 (LO)	245	248.8	250			
E_3 (LO)	200	203.3	210			
E_4 (LO)		118.3				
E_5 (LO)	82	80.5	80			
E_1 (TO)	250	253				
E_2 (TO)	236	236	230			
E_3 (TO)	190	193.4				
E_4 (TO)		114	110			
E_5 (TO)	80	80.5	80			
A_1		194	190			
A_2		159.3				
A_3		134.7	160			



Рис. 2. Дисперсия фононов (a) и фононная плотность состояний (DOS, b) в ZnGa₂Se₄.

наблюдается удовлетворительное согласие между экспериментальными и вычисленными значениями частот.

Известно, что в полярных кристаллах дальнодействующее электрическое поле вызывает расщепление дипольных оптических колебаний на поперечные (TO) и продольные (LO) оптические моды. В наших вычислениях дальнодействующее макроскопическое поле, вызывающее LO-TO-расщепление, учитывается в динамической матрице с помощью борновского эффективного заряда и высокочастотной диэлектрической проницаемости. В ZnGa₂Se₄ эти расщепления в точке Г проявляются как разрывы фононных мод, которые хорошо видны на рис. 2, *а*.

4. Теплоемкость

Зная плотность фононных состояний $g(\omega)$ (рис. 2, *b*), можно вычислить свободную энергию F(T):

$$F(T) = -\int_{0}^{\omega_{m}} \left\{ \frac{\hbar\omega}{2} + k_{\rm B}T \ln[2n_{\rm B}(\omega)] \right\} g(\omega)d\omega.$$
 (2)

Здесь фактор Бозе-Эйнштейна $n_{\rm B}(\omega_{qj}) = [e^{\hbar\omega_{qj}/k_{\rm B}T} - 1]^{-1}, k_{\rm B}$ — постоянная Больцмана, T — температура, ω_m — наивысшая частота в $g(\omega)$ (рис. 2, *b*), определяющая верхний предел интегрирования.

Используя (2), рассчитаем теплоемкость при постоянном объеме V:

$$C_V(T) = -T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V.$$
(3)

На рис. 3 приведены теоретически рассчитанные величины теплоемкости при постоянном объеме, C_V , вплоть до 400 К (данные I), и экспериментально измеренные авторами [21] до 300 К (данные 2) значения теплоемкости при постоянном давлении p, $C_p(T)$. Как видно из рис. 3, различие в величинах C_p и C_V незначительно.

p, p and p in p in q in q

Как известно, разница $C_p(T) - C_V(T)$ определяется фундаментальным термодинамическим соотношением

$$C_{p} - C_{V} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}$$
$$= -T \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{T} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p}^{2}.$$
(4)

Соотношение (4) можно записать как

$$C_p - C_V = TV \frac{\alpha^2}{\beta},\tag{5}$$

где T — температура, V — молярный объем, α — коэффициент теплового расширения, β — изотермическая сжимаемость.

Учитывая, что молярный объем $V = M/\rho$, где молярная масса $M \approx 521$ г/моль, а плотность $\rho = 5.13$ г/см³ [22], находим $V \approx 102 \, {\rm сm}^3$ /моль. Из [20] коэффициент теплового расширения для ZnGa₂Se₄ $\alpha = 2\alpha_a + \alpha_c$ $\approx 6.3 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{K}^{-1}$. Коэффициент изотермической сжимаемости β связан с объемным модулем упругости В следующим соотношением: $1/\beta = B$. Для объемного модуля упругости В в [23] приводится значение 52 ГПа, а в [24] $B = 66.6 \Gamma \Pi a$. Таким образом, оценки согласно (5) дают значение при 300 К $C_p - C_V \sim 0.1 \, \text{Дж/моль} \cdot \text{K}$, что находится в пределах погрешности эксперимента и согласуется с данными, представленными на рис. 3. Малая величина разности $C_p(T) - C_V(T)$ свидетельствует о слабом ангармонизме сил взаимодействия атомов внутри кристаллической решетки, что уже отмечалось выше. Косвенным подтверждением сказанному является и малая величина коэффициентов теплового расширения B ZnGa₂Se₄: $\alpha_a(300 \text{ K}) = 2.34 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}, \ \alpha_c(300 \text{ K}) =$ $= 1.61 \cdot 10^{-6} \,\mathrm{K}^{-1} \,[20].$



Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости *С* в ZnGa₂Se₄: *I* — теория, *2* — эксперимент.

5. Заключение

На основе функционала плотности рассчитаны плотность фононных состояний, дисперсия фононов и температурная зависимость теплоемкости в интервале 5–400 К. Рассчитанные частоты оптических фононов удовлетворительно согласуются с экспериментально определенными частотами из спектров инфракрасного отражения и комбинационного рассеяния света. Анализ спектров дисперсии фононов показал, что фононфононное взаимодействие вдоль тетрагональной оси cзначительно меньше, чем в плоскости xy. Рассчитанная температурная зависимость теплоемкости хорошо согласуется с экспериментально определенной температурной зависимостью.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики, грант № EIF-2012-2(6)-39/01/1.

Список литературы

- А.Н. Георгобиани, С.И. Радауцан, И.М. Тигиняну. ФТП, 19, 193 (1985).
- [2] I.S. Yahia, M. Fadel, G.B. Sakr, F. Yakuphanoglu, S.S. Shenouda, W.A. Faroog. J. Alloys Comp., 509, 4414 (2011).
- [3] Н.А. Абдуллаев. ФТТ, 43, 697 (2001); Н.А. Абдуллаев. ФТТ, 48, 623 (2006).
- [4] P.P. Lottici, C. Razzeti. Sol. State Commun., 46, 681 (1983).
- [5] A. Eifler, G. Krauss, V. Riede, V. Krämer, W. Grill. J. Phys. Chem. Sol., 66, 2052 (2005).
- [6] Т.Г. Керимова, И.А. Мамедова, Н.А. Абдуллаев, С.Г. Асадуллаева, З.И. Бадалова. ФТП, 48, 894 (2014).
- [7] S.C. Abrahams, J.L. Bernstein. J. Chem. Phys., 55, 796 (1971).
- [8] Г.Г. Гусейнов, Т.Г. Керимова, Р.Х. Нани, Э.Ю. Салаев. Изв. АН АзССР. Сер. физ.-техн. и мат. наук, 4, 59 (1980).
- [9] Т.Г. Керимова, А.Ш. Хидиров, Э.Ю. Салаев, В.Я. Штейншрайбер. ФТТ, 27, 1570 (1985).
- [10] P.P. Lottici, G. Antonioli, C. Razzetti. J. Phys. Chem. Sol., 49, 1057 (1988).
- [11] X. Gonze, J.M. Beuken, R. Caracas, F. Detraux, M. Fuchs. G.M. Rignanese, L. Sindic, M. Verstraete, G. Zerah, F. Jallet. Comput. Mater. Sci., 25, 478 (2002).
- [12] З.А. Джахангирли. ФТТ, 54, 1024 (2012).
- [13] З.А. Джахангирли. ФТТ, 54, 1380 (2012).
- [14] J.P. Perdew, A. Zunger. Phys. Rev. B, 23, 5048 (1981).
- [15] C. Hartwigsen, S. Goedecker, J. Hutter. Phys. Rev. B, 58, 3641 (1998).
- [16] H. Monkhorst, J. Pack. Phys. Rev. B, 13, 5188 (1976).
- [17] P. Gianozzi, S. de Gironcoli, P. Pavone, S. Baroni. Phys. Rev. B, 43, 7231 (1991).
- [18] S. Baroni, S. de Gironcoli, A. Dal Corso, P. Gianozzi. Rev. Mod. Phys., 73, 515 (2001).
- [19] X. Gonze. Phys. Rev. B, 55, 10337 (1997).
- [20] M. Morocoima, M. Quintero, E. Guerrero, R. Tovar, P. Conflant. J. Phys. Chem. Sol., 58, 503 (1997).
- [21] Р.К. Велиев, К.К. Мамедов, Г.Г. Гусейнов, Ф.М. Сеидов. Неорг. матер., **25**, 1449 (1989).
- [22] H. Hahn, G. Frank, W. Klinger, A.D. Storger, G. Storger, Z. Anorg. Allgm. Chem., 279, 241 (1955).

- [23] Jiang Xiao-Shu, Mi Shu, Sun Peng-Jun, Lu Yuan, Liang Jiu-Qing, Chin. Phys. Lett., 26, 077 102 (2009).
- [24] K. Allakhverdiev, F. Gashimzade, T. Kerimova, T. Mitani, T. Matsuishi, S. Onari, J. Phys. Chem. Sol., 64, 1597 (2003).

Редактор Л.В. Шаронова

Ab initio calculation of photon dispersion in $ZnGa_2Se_4$

Z.A. Dzhakhangirli^{+*}, T.G. Kerimova⁺, N.A. Abdullaev^{+*}

⁺ Institute of Physics,
National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Az-1143 Baku, Azerbaijan
* Azerbaijan Technical University,
Az-1073 Baku, Azerbaijan